This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(15) 日本四件折开(JP)

(m)公開特許公報 (A) (II) H 开 B M C M R

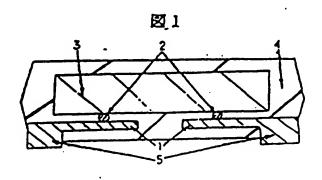
特開平7-312405

(43)公献日 平成7年(1995) 11月28日

(\$1) Ia I. CI. *	是到記号	ł	TARESA	FI	技术显示区所
HO1L 23/50		\$			iz w a n a m
21/68	311	ę	6916-48		
21/321				•	
13/18		A	1611-cg		
		2	8617-48		
			***	***	水平の食3g OL (食5質) 最終質に及り
(11) 出版条件	HMF6-10	23	69	(71)出版)	L. 00000510's
	•			j	等实会社员立会作所
(12) 出起 8	FE64(19	9 4) 5 A 1 7 B		发发器千代密定神思数例台四丁 图 6 基地
				(71)出意人	000233169
					株式金社B立マイコンシステム
					京京都小平市上水本町5丁目2261号
				(72) 兄明年	
				·	复次都小平市上水本町5丁目20会1号
					英式会社日立製作所半級体等業 部內
				(12) 発明者	· - ·-
			•		复家四小平市上水本町5丁目22年1号
				•	年式会社B立マイコンシステム内
				(74)代基人	完整士 苯田 联基
				•	最終実に吹く

(54) 【発明の名称】 半耳体状態

ードの一足を異出させる。



[HILL SOKE]

(はボダ1) キビはチップとそれに名気的には居され た内型リードを製造で対止した半端食業品であって、静 記牛選件装置の対止解放便の直蓋もしくは、上部から内 默リードの一葉を突出させることも質問とする半端体は **E**.

【森求琪2】 「森紀年編年チップと内容リードとはパン プモ介して毎年的技术して点ることを外及とする出土度 1に花石の中選は気度。

【ロボ県3】 中枢体テップとそれに考集的に存扱され 14 た技芸のリードを記録で対止して点る中級作品度であっ て、智な対止体の一主部部に、それぞれのリードの観察 の一郎がレジンにより埋め込まれ、その産め込まれたり 一ド主体が年以北チップとの電気的は変響をなし、それ ぞれリードの名誉がレジンから変出し、その気出した自 主菌が外部リードモなしていることを共産とする年度な 聚压.

(見明のほぼなな説明)

[0001]

【産業上の利用分別】本気勢は、主要的主意に高用して 26 有双な技術に以下ろものである。

[0002]

【従来の従術】従来の半度体室間には、一般に内閣リー ドとキははチップモワイヤで住民したものとパンプでは 試するものとかあり、それられ似リードはともに4世は 象面の対止管理器の叙述から女出した以表を持つ。

[0000]

【発明が解決しようとする意思】 本見気をは、上記収象 技術を検対した結果。以下の同様点を見いだした。

【0004】 近年の半端は気包を使用したシステム機能 年のグウンサイジングに良い、半点在2名を存成する基 紙のサイズ町を対小する必要がててきた。このため、年 媒体保護のサイズを紹介する時で各省の実営効和を上げ て高低サイズを放小してきた。

【0005】この中級食を産の飲小は、変に平板食デッ プの低小によりなされたものであり、カミリードはその 導小の対象とはなっていなかった。

【0006】このため、直面上のまる在京都の外部リー ドが占める圧縮に対する線小力をになるれていないのか 吹以である.

【0007】したがって、収点の平点を表定における力 以リードは、一点に年本的な名の対立意思名の依託から 突出した構造を持っていることから、その対止無対抗の 叙 から交出した外数リードの分だけ実足蓄積を余分に とり。名在文文における文以外でからいというな理点が ろった.

【000名】本究明の目的は、土成は玄原の盖は文文に おける実在以北を向上でることが可収ルロボモは尽てる ことにある。

【0009】本文明の司記ならびにその色の目的と事業

な利益は、本明経費の記述及び総対包括によって明らか になるであるう。

100101

(反対モが終するための手分) 本既において展示される 見明のうち、代表的なものの世界を見無に広帆すれば、 TRのともりである。

【001】】 中級はチップとそれに電気的には取るれた 内型リードも展覧で対止した年度化金属であって、 約記 半端女女皇の対止 製算部の最節もしくは、上屋から内部 リードの一番も只出させる。

[0012]

【作用】上足した手段によれば、 半屈はチップとそれに を気的に包載された内部リードを設定で対止した中国な 禁度であって、 対記申認会と区の対止 製料料の底面 しし くは、上紙から内部リードの一部を究むさせることによ り、中温弁名誉の計止指数型の占める差別内にお願り一 ドが収まり、収扱の外部リードの交出によって余分にと られていた文献を収むなかできるので、本本な書館の益 紙実営における実置処町を向上することが可能となる。 【0013】以下、本名朝の株成について、文苑供とと もに放明する.

【00】4】なお、天紅気を広勢するための主感におい て。何一被殺を収するものは第一只号を打け、その繰り 近しの放射は多以下ろ、

(0015)

【実起例】巻112、本見帆の一気筋肉である半端は象征 の状態を放射するためのものである。

【0016】目1に示した本実施例の半年体次をは長方 を製であり、書きに名方をの見辺刻からみた剣を図、図 3に長辺似からみた何を図。回えに底をからみた年を図 そそれぞれます。

【0017】 田1~日くにおいて、1以内部リード的 分、2はパンプ、3はテップ、4は毎年日止寒、5ほ外 がリードが分をそれぞれ来す。"

【0018】本質異例の中級体象質は、御1に示すよう に、リードに登差が立けられており、内部リードとして 後載する内部リード部分)とお館リードとして供収する カ部リード部分5とからなる。

【0019】このリードの絵裏は、リードの内部リード 鮮分1モハーフエッチしたり、リードモを高いに2世紀 り合わせて切断することによっておられる。

【0020】複数対止器4内においては、内部リード数 分1上に云けられた。矢人にキ田上り成るパンプでかな けられ、そのパンプでも介してキロロチップ3と電気的 には眠されている。なお、このとその内閣リード群分! と中端弁テップ3もな気的に世紀でる年齢として、中部 #チップ3何にあらかじの立けたパンプであってもよ い。また、ワイナをモ来いてしまい。

(0021)でして、日2~年4に示した神戸対立事4 から天出するカミリートロガラは あまぶに配わけませ される.

【0022】これにより、双京、駅降野止撃4の側を起 から突出していたガギリードの分だけ。まなスペースモ 切りなめたり、他の単鼻等の実衣に取り並てたりするこ とが可能になる。

【0023】太仁、昭5モ県いて、本実苑的の北層体と 区のリードフレームについて投場する。

【0024】色5において、3人は大きめの半ははデッ プ・38は小さめの牛年メテップ、2人は大きのの4点 作テップと内容リード部分もなるするパンプ、2 8 日大 14 せめの半級はデップと内部リード部分を注合するパンプ そそれぞれ示す。

【0025】 図5 に乐丁ように、本実施例の平温を収置 のリードフレームの定せは、フレームの中心付近から内 .鮮リードが出来上に広ぎっている。

【8026】これにより、異様で乗した異なるサイズの 牛場体チップである大きののキネはチップ3人を探えて る場合でも、小さのの平高はチップ386万枚でる場合 でも、各年進年チップ3人。38のパッド位はモ内Eリ ード1上の推放可能収益に要要し、その位置にバンプ2 18 人。2日を吐けることで半年件チップ3人。3日と内部 リード部分1とを住民できる。このパンプ選用による内 部リードと中央体チップとの電気的な技会はワイヤ技法 では長られない有用な手度である。

【0027】十なわち、本実発気のリードフレームーつ で多様の牛は体チップを選用できる。

【0028】太に、本兄弟の他の大坂内を邸ると殴りに 乐丁。

【0029】四6に东丁甲基件名獻の何は、歯匙の即1 に保した中華作品屋の内部リード部分1と外部リード部 18 分の設量をなくしたものであり、内容リードと外部リー ドモ共用化したリードを思けてある。すなわち、本実だ 何によれば、リードの従来のほぼ2/3かレジンにより 複め込まれ、その種が込まれたリードー主節(上面)が 牛場体テップとの電気的世景部モなし、一方、リードの 延年のほぼ1/3がレジンから耳出、その耳出した独主 節は実営基本のなれば子、つまりが詳リードとなる。

【0030】これにより、女女内における基督と力乗り 一ドの住私製分の配はぞ常年できるとともに、用気化パ ッケージが持られる。リードフレームに欣喜をつけなく (4) の状治を状態するための間である。 てもよくなる。

【0031】图7仁苯十年明年发后的风湿、我还的图1 に承した年度仏教室の中国はチップ3上に放発用フィン 6を吹け、半級弁チップから見せられる熱を送がしてや ちものである.

【00】2】以名,本实复数は五万形型の半端保留度も それぞれ取り合けたが正方を云のエミは女名についてし

戸はておる。

(0033) IR. IREROCOL (CHIP ON LEAD) 減過の年間体制度は、底面から力能リード モ宍出させた何を取りまげたが、LOC(LEAD O NCHIP) 株益写の単語弁名器においては、上面から ガ鮮リードを突出させる。

{0034} したがって、半年はチップとそれに電気的 に在続された内閣リードを製成で対止した半端在以位で ろって。 幻記す葉な名をの対止無政教の政節 もしくは、

上面から内部リードの一部を交出させることにより、キ 著作名をの対止製品等の占める差別内に力 部リード がせ まり、女弟のガダリードの突出によって必分とられてい た実際節目を紹介できるので、半年は私間の基底質以に おける実際効率も向上することが可能となる。

【0035】以上、本見明常によってなされた見明モ、 即記案範例に基づき具件的に反明したが、 本気 明は、 均 足異範囲に発走されるものではなく。その質質を送収し ない動便において在《文芝可以であることはの本であ 8.

[0036]

(乳味の効果) 本群において展示される乳味のうち代長 的なものによって吊られる効果を辞事に収明すれば、下 足のとおりてある.

【0037】 半年はチップとそれに電気的には反された 内部リードを存成で封止した半さは禁煙であって、 点記 年級体室区の対比制な部の志蕾もしくは、上記から内部・ リードの一名を文比をせることにより、半弦は名似の対 止避な部の占める低は内に外部リードが収まり、収集の ガダリードの交出によって永分とられていた実際部位を 親小できるので、中華食品区の基盤大俣における大量35 ちを向上することが可能となる。

【部画の応与なな場】

【御】】本発明の一支監察である中込件を使のは過を改 気するための口である。

【御2】本実施外の本書は私伝の叙述回である。

【書3】本実質的の中国は私口の何が知である。

【日4】本実務内の本事件を使の反応からみた平広口で 88.

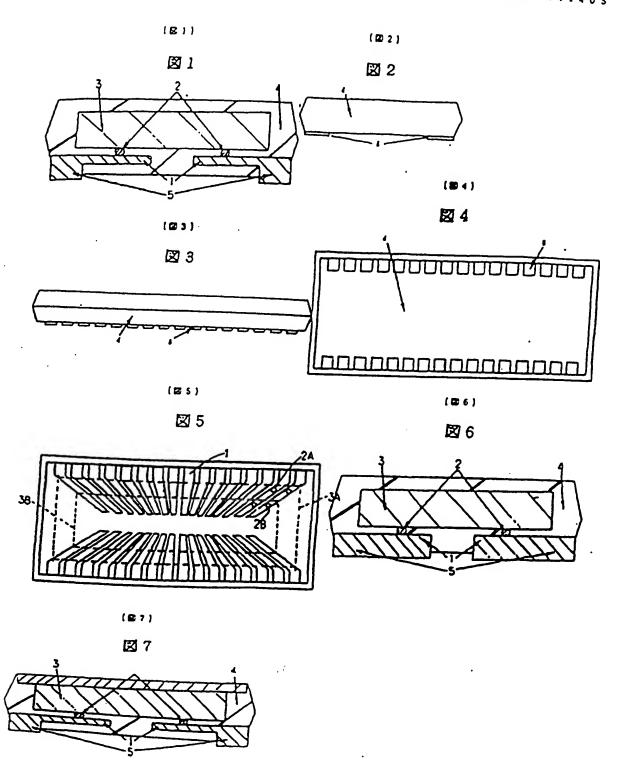
【蘇る】本共見外の本語は名在におけるリードフレール

(包も) 本見明の心の実施的である中華体制度の状治を 妖勢するための包である。

【国7】本発明の他の実践れてある本語は基本のは光モ 表明するための都である。

【お号の監察】

1…内部リート年分、2一パンプ、3…テップ。 4・ 半 森利止草。5…ガギリード世分、6…以此用フィン。



-

フロントページのだら

(\$1) fal. Cl. *

23124 FARES

F | 1 ##11 21/92

技術医疗医療

(11)兒明書 角岩 電馬

京京都小平市上水本町5丁目20日1号 株式会社日立設作所申析体育賞銀内

Japanese Patent Laid-Open Publication No. Heisei 7-312405

[TITLE OF THE INVENTION]

Semiconductor Device

5

10

··

[CLAIMS]

- 1. A semiconductor device including a semiconductor chip, inner leads electrically connected to the semiconductor chip, and a resin encapsulate adapted to encapsulate the semiconductor chip and the inner leads, wherein each of the inner leads is partially protruded from a lower surface or an upper surface of the resin encapsulate.
- 2. The semiconductor device in accordance with claim
 1, wherein the inner leads are electrically connected to
 the semiconductor chip by bumps, respectively.
- 20 chip, a plurality of inner leads electrically connected to the semiconductor chip, and a resin encapsulate adapted to encapsulate the semiconductor chip and the inner leads, wherein each of the inner leads is encapsulated at a portion of the thickness thereof while being exposed at the remaining portion thereof in such a fashion that it has an

encapsulat d main lead surface serving as an electrical connection to the semiconductor chip, and an expos d main lead surface positioned opposit to the encapsulated main lead surface, the exposed main lead surface serving as an outer lead.

[DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION] [FIELD OF THE INVENTION]

5

15

The present invention relates to a technique effective if applied to semiconductor devices.

[DESCRIPTION OF THE PRIOR ART]

In conventional semiconductor devices, a semiconductor chip is typically connected with inner leads by means of wires or bumps. Such a semiconductor device has a structure in which outer leads are laterally protruded from an encapsulate.

[SUBJECT MATTERS TO BE SOLVED BY THE INVENTION]

After reviewing the prior art, the inventors have found the following problems. A down-sizing of recent system appliances using semiconductor devices has resulted in a requirement to reduce the size of circuit boards on which semiconductor devices are mounted. To this end, attempts to reduce the size of semiconductor devices have

been made in order to achieve an improvement in the mounting efficiency of circuit boards resulting in a reduction in the size of those circuit boards.

In most cases, such a reduction in the size of semiconductor devices have been achieved by reducing the size of semiconductor chips. For such a reduction in the size of semiconductor devices, outer leads have not been the subject of interest. That is, there has been no attempt to reduce the area occupied by outer leads of a semiconductor device on a circuit board. Since conventional semiconductor devices have a structure in which outer leads are laterally protruded from a resin encapsulate, they have a mounting area increased by the area of the outer leads laterally protruded from the resin encapsulate. As a result, the conventional semiconductor devices involve a problem in that the mounting efficiency thereof on a circuit board is degraded.

An object of the invention is to provide a technique capable of improving the mounting efficiency of a semiconductor device on a circuit board.

Other objects and novel features of the present invention will become more apparent after a reading of the following detailed description when taken in conjunction with the drawings.

25

30

5

10

15"

20

[MEANS FOR SOLVING THE SUBJECT MATTERS]

A representative of inventions disclosed in this application will now be summarized in brief.

In a semiconductor device in which a semiconductor chip and inner leads electrically connected to the semiconductor chip are encapsulated by resin, each of the

inner leads is partially protruded from a lower surface or an upper surface of the resin encapsulate.

For a semiconductor device in which a semiconductor chip and inner leads electrically connected to the semiconductor chip ar encapsulat d by resin, the present invention can improve the mounting efficiency of the semiconductor device on a circuit board by protruding a portion of each inner lead from the lower or upper surface of the resin encapsulate in such a fashion that the outer leads of the semiconductor device are received in an area occupied by the resin encapsulate, thereby reducing the mounting area of the outer leads by the area of outer leads laterally protruded from a resin encapsulate in the case of conventional semiconductor devices.

Now, the present invention will be described in detail in conjunction with embodiments thereof.

In the drawings associated with the embodiments, elements having the same function are denoted by the same reference numeral, and repeated description thereof will be omitted.

[EMBODIMENTS]

5

10

15

20

25

30

Fig. 1 is a view illustrating a semiconductor device having a structure according to an embodiment of the present invention. The semiconductor device according to the embodiment of the present invention shown in Fig. 1 has a rectangular structure. Fig. 2 is a side view of the semiconductor device when viewed at the shorter side of the rectangular structure. Fig. 3 is a side view of the semiconductor device when viewed at the longer side of the rectangular structure. Fig. 4 is a plan view of the semiconductor device when viewed at the bottom.

In Figs. 1 to 4, the reference numeral 1 denotes

inner lead portions, 2 bumps, 3 a chip, 4 a resin, encapsulate, and 5 outer lead portions, respectively.

As shown in Fig. 1, the semiconductor device of the present embodiment includes leads having a stepped lead structure. Each lead has an inner lead portion 1 serving as an inner lead, and an outer lead portion 5 serving as an outer lead.

5

10

15

20

25

The stepped lead structure can be obtained by halfetching the inner lead portions 1 of the leads. Alternatively, the stepped lead structure may be obtained by bonding two lead sheets to each other in such a fashion that they define a step therebetween, and then cutting the bonded lead sheets.

Within the resin encapsulate 4, bumps 2, which may be made of, for example, solder, are provided on the inner lead portions 1, respectively. Through these bumps 2, the inner lead portions are electrically connected to the semiconductor chip 3. Bumps previously provided at the semiconductor chip 3 may also be used as means for electrically connecting the inner lead portions 1 to the semiconductor chip 3. Alternatively, wires may be used.

As shown in Figs. 2 to 4, the outer lead portions 5, which are protruded from the resin encapsulate 4, are mounted on a circuit board or the like while being in surface contact with the circuit board. Accordingly, it is

possibl to reduce the mounting space of the semiconductor device by the area of outer leads laterally protruded from a resin encapsulate in the case of conventional semiconductor devices. Otherwise, this area may be used to mount other elements.

Now, a lead frame included in the semiconductor device according to the present embodiment will be described in conjunction with Fig. 5.

5

10

15

20

25

In Fig. 5, the reference numeral 3A denotes a larger semiconductor chip, 3B a smaller semiconductor chip, 2A bumps for coupling inner leads to the larger semiconductor chip, and 2B bumps for coupling the inner leads to the smaller semiconductor chip, respectively.

As shown in Fig. 5, the lead frame of the semiconductor device according to the present embodiment has a structure in which inner leads extend radially around an area near the center of the lead frame. Accordingly, any one of the semiconductor chips having different sizes, that is, the larger semiconductor chip 3A and smaller semiconductor chip 3B indicated by phantom lines, can be connected with the inner lead portions 1 by shifting each pad position of the semiconductor chip 3A or 3B to a position where the semiconductor chip 3A or 3B can be connected to the inner leads 1, and providing a bump 2A or 2B at the shifted position. The electrical connection

between the inner leads and the semiconductor chip obtained by use of bumps as mentioned above provides an useful effect which cannot be expected in the case using wire connection. That is, one lead frame, which is configured in accordance with the present embodiment, can be applied to a variety of semiconductor chips.

Referring to Figs. 6 and 7, other embodiments of th present invention are illustrated, respectively.

5

10

15

20

In a semiconductor device according to the embodiment of Fig. 6, there is no step between the inner and outer lead portions 1 and 5 of each lead, as compared to the semiconductor device of Fig. 1. In this case, semiconductor device includes leads each serving as both the inner and outer leads. In accordance with this embodiment, about 2/3 of the thickness of each lead is encapsulated by resin. One main surface of each lead, namely, the encapsulated main surface (upper surface), serves as an electrical connection to the semiconductor chip. About 1/3 of the thickness of each lead is exposed from the resin. The other main surface of each lead, namely, the exposed main surface, serves as a connection terminal to a mounting circuit board, for example, an outer lead.

In accordance with such a structure, it is possible to secure the area, where the outer leads can be connected

to the circuit board, upon the mounting of the semiconductor device. Furthermore, a thin package can be produced. In accordance with this embodiment, it is also unnecessary to provide a stepped lead structure for the lead frame.

In a semiconductor device according to the embodiment of Fig. 7, radiation fins 6 are provided on the semiconductor chip 3 shown in Fig. 1 in order to radiate heat generated from the semiconductor chip 3.

5

10

15

20

Although the above embodiments have been described as being applied to rectangular semiconductor devices, they may also be applied to square semiconductor devices. Also, the above embodiments have been described as being applied to a semiconductor device having a COL (Chip On Lead) structure to protrude outer leads thereof from the lower surface of the encapsulate. In the case of a semiconductor device having an LOC (Lead On Chip) structure, outer leads thereof are protruded from the upper surface of the encapsulate.

For a semiconductor device in which a semiconductor chip and inner leads electrically connected to the semiconductor chip are encapsulated by resin, the present invention can improve the mounting efficiency of the semiconductor device on a circuit board by protruding a portion of each inner lead from the lower or upper surface

of the resin encapsulate in such a fashion that the outer leads of the semiconductor device are received in an area occupied by the resin encapsulate, th reby reducing the mounting area of the outer leads by the area of outer leads laterally protruded from a resin encapsulate in the case of conventional semiconductor devices.

Although the preferred embodiments of the invention have been disclosed for illustrative purposes, thos skilled in the art will appreciate that various modifications, additions and substitutions are possible, without departing from the scope and spirit of the invention as disclosed in the accompanying claims.

[EFFECTS OF THE INVENTION]

5

10

20

25

15 Effects obtained by a representative one of the inventions disclosed in this application will now be described in brief.

For a semiconductor device in which a semiconductor chip and inner leads electrically connected to the semiconductor chip are encapsulated by resin, the present invention can improve the mounting efficiency of the semiconductor device on a circuit board by protruding a portion of each inner lead from the lower or upper surface of the resin encapsulate in such a fashion that the outer leads of the semiconductor device are received in an area occupied by the resin encapsulate, thereby reducing the mounting area of the outer leads by the area of outer leads laterally protruded from a resin encapsulate in the case of conventional semiconductor devices.